

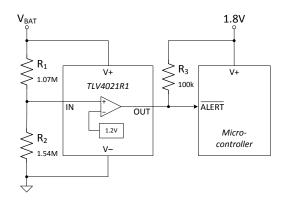
采用比较器的欠压保护电路

设计目标

电池电压电平 (V _{BAT})		比较器输出状态 (OUT)	
欠压 (V _{LOW})	启动工作电压 (V _{HIGH})	电池电压过低	正常运行
< 2.000V	> 2.034V	V _{OL} < 0.4V	$V_{OH} = V_{PU} = 1.8V$

设计 说明

该欠压保护电路使用一个带有精密集成基准的比较器,以在电池电压降至低于 2.0V 时在比较器输出端 (OUT) 生成警报信号。该实现中的欠压警报为低电平有效。因此,当电池电压降至 2.0V 以下时,比较器输出变为低电平,向监控输出的任何器件提供警报信号。迟滞集成在比较器中,当电池电压升至 2.034V 以上时,比较器输出将返回至逻辑高电平状态。该电路采用漏极开路输出比较器,以便对输出高逻辑电平进行电平转换,从而控制数字逻辑输入引脚。对于 需要 驱动 MOSFET 开关栅极的应用,最好使用具有推挽输出的比较器。



设计说明

- 1. 选择具有精密集成基准的比较器。
- 2. 选择具有漏极开路输出级的比较器,以进行电平转换。
- 3. 选择电阻分压器的值,以便在比较器的输入 (IN) 达到比较器的负向输入阈值电压 (V_{IT}) 时产生临界欠压电平。



设计步骤

1. 计算所需的电阻分压器分压比,以便在 V_{BAT} 降至 2.0V 的目标欠压电平 (V_{LOW}) 时比较器的输入超过 $V_{IT.}$ 。 TLV4021R1 数据表中的 $V_{IT.}$ 为 1.18V。

$$\begin{aligned} V_{IT-} &= \frac{R_2}{(R_1 + R_2)} \times V_{LOW} \\ &\frac{R_2}{(R_1 + R_2)} = \frac{V_{IT-}}{V_{LOW}} = \frac{1.18 \text{ V}}{2.00 \text{ V}} = 0.59 \end{aligned}$$

2. 确认 V_{LOW} 的值(即欠压警报信号置位时的电压电平)为 2.0V。

$$V_{LOW} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} \times V_{IT-} = \frac{1}{0.59} \times 1.18 \ V = 2.0 \ V$$

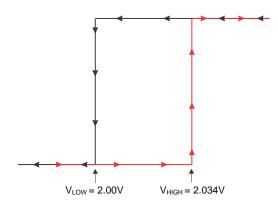
3. 选择 R₁ 和 R₂ 的值,从而通过使用以下公式或使用 http://www.ti.com/download/kbase/volt/volt_div3.htm 上的在线工具"分压器计算器"生成 0.59 的电阻分压器分压比。

如果使用以下公式,则在兆欧级别范围内选择 R_2 值并计算 R1。在该示例中,为 R_2 选择了值 1.54M。

$$R_1 = R_2(\frac{V_{LOW}}{V_{IT}} - 1) = 1.54 \text{ M}\Omega(\frac{2 \text{ V}}{1.18 \text{ V}} - 1) = 1.07 \text{ M}\Omega$$

- **4.** 验证通过电阻分压器的电流是否至少比比较器的输入偏置电流高 **100** 倍。电阻器可以具有高值,以最大程度地减小电路中的功耗,而不会使电阻分压器的误差显著增加。
- 5. 计算 V_{HIGH} ,这是欠压警报信号取消置位(恢复至逻辑高电平值)时的电池电压。如果电池电压降至 2.0V 以下或在初始启动时升高,则比较器输入需要超过 V_{IT+} ,这是使输出恢复至逻辑高电平的正向输入阈值电压。TLV4021R1 数据表中的 V_{IT+} 为 1.20V。

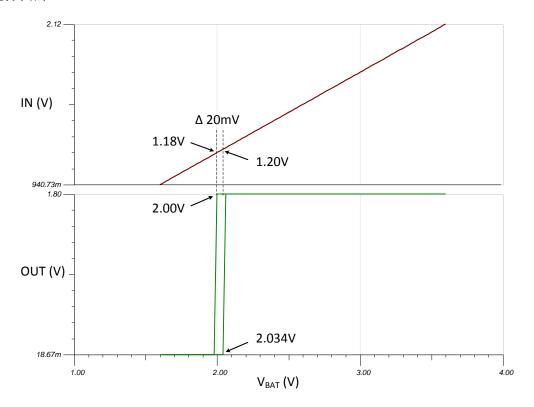
$$V_{HIGH} = \frac{R_1 + R_2}{R_2} \times V_{IT+} = \frac{1.07 \text{ M}\Omega + 1.54 \text{ M}\Omega}{1.54 \text{ M}\Omega} \times 1.20V = 2.034 \text{ V}$$



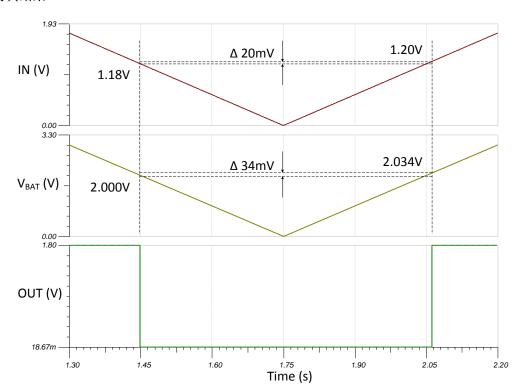


设计仿真

直流仿真结果



瞬态仿真结果





参考文献:

- 1. 《模拟工程师电路设计指导手册》
- 2. SPICE 仿真文件 SNOAA18
- 3. TI 高精度实验室

设计采用的比较器

TLV4021R1			
V _s	1.6V 至 5.5V		
V _{inCM}	轨至轨		
V _{out}	漏极开路		
集成基准	1.2V ±1%(在工作温度范围内)		
迟滞	20mV		
I _Q	2.5µA		
t _{PD(HL)}	450ns		
www.ti.com.cn/product/cn/tlv4021			

设计替代比较器

	TLV4041R1	TLV3011
Vs	1.6V 至 5.5V	1.8V 至 5.5V
V _{inCM}	轨至轨	轨至轨
V _{out}	推挽	漏极开路
集成基准	1.2V ±1%((在工作温度范围内))	1.242 ±1%(室温)
迟滞	20mV	不适用
Ι _Q	2.5µA	2.8µA
t _{PD(HL)}	450ns	6µs
	www.ti.com.cn/product/cn/tlv4041	www.ti.com.cn/product/cn/tlv3011

重要声明和免责声明

TI 均以"原样"提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任:(1)针对您的应用选择合适的TI产品;(2)设计、验证并测试您的应用;(3)确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn/上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。

邮寄地址: 上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码: 200122 Copyright © 2019 德州仪器半导体技术(上海)有限公司

重要声明和免责声明

TI 均以"原样"提供技术性及可靠性数据(包括数据表)、设计资源(包括参考设计)、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源,不保证其中不含任何瑕疵,且不做任何明示或暗示的担保,包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任: (1)针对您的应用选择合适的TI产品; (2)设计、验证并测试您的应用; (3)确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更,恕不另行通知。TI对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源,也不提供其它TI或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等,TI对此概不负责,并且您须赔偿由此对TI及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。

邮寄地址: 上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼,邮政编码: 200122 Copyright © 2019 德州仪器半导体技术(上海)有限公司